確率時間オートマトンの確率時間弱模倣検証理論 Verification Theory of Probabilistic Timed Weak Simulation for Probabilistic Timed Automata (Extended Abstraction)

橋爪裕樹*

Yuki HashizumeSatoshi Yamane金沢大学工学部情報システム工学科

山根智†

Department of Infomation and Systems Engineering, Faculty of Engineering, Kanazawa University

概要

Probabilistic behaviors are requested to be exhibited immediately for real-time systems such as wireless protocols because immediacy is important for their securities. Moreover, as their components behave concurrently, it is difficult to assure their reliabilities. In this paper, we propose a probabilistic timed weak simulation verification and its decidability on the models of Probabilistic Timed Automata. To this purpose, we formalize real-time systems by Probabilistic Timed Automata. Then, the conditions (described in the specification) are kept about its implementation in a timed and probabilistic setting for the behaivors worked with their environment. It is useful for the stepwise refinement.

Keywords; probabilistic real-time systems, probabilistic timed weak simulation, Probabilistic Timed Automaton, stepwise refinement

1 まえがき

1.1 研究の背景

近年,巨大化・並列化・分散化などコンピュータソ フトウェアやシステムの複雑化が進んでいる.また, それらへの社会環境の依存度の高さから,その信頼 性保証の要求がより高まりつつある.その要求に応 えうる一つの手段として行われているものが,形式 的検証法である.形式的検証は,実在の検証対象の システムをオートマトンやグラフなどの数学モデル で抽象的に記述し,状態空間で網羅的検証を行うこ とでバグを発見する方法として期待されている.

本論文では、形式的検証の対象として確率時間 オートマトンというモデルを用いる.また、ソフト ウェアやシステムを確率時間オートマトンでモデル 化する方法については述べず、既にモデル化された ものについての検証法を述べる.確率時間オートマ トンは、即時性が求められかつランダム動作を行う、 確率的なリアルタイムソフトウェアやシステム(通 信プロトコルなど)の検証を可能とする数学モデル である [6]. このモデルは、時間制約(5 単位時間 内以内に動作を完了するなど)と確率条件(90%で データの衝突が発生しないなど)をオートマトン上 に記述することで、PTCTLという式[6]で記述さ れたシステムの動作(初期状態から 20 単位時間内 に 80%以上で送信完了状態に到達可能など)を自動 的に解析可能である.理論的には、ωオートマトン を拡張した時間オートマトン[1]を、更に確率動作 に対応できるよう拡張したという背景がある.

ここで,前述のサブシステムの設計では、以下に 挙げる事柄により,設計が困難となる.

- 各サブシステムは他のサブシステムと協調動作 して、全体としての確率的リアルタイム処理を 行う.このとき仕様記述で、外部の環境と相互 作用する動作を外部動作、その他の動作を内部 動作として記述する.この際、外部観測可能な 外部動作と内部動作で区別して、サブシステム の仕様記述を行うべきである.
- 確率的リアルタイムシステム全体は複雑なため、抽象化された各サブシステムの上位の仕様から、詳細化記述を行った下位の仕様を段階的

^{*}E-mail: hashizume@csl.ec.t.kanazawa-u.ac.jp

[†]E-mail: syamane@is.t.kanazawa-u.ac.jp

[‡]〒 920-1192 金沢市角間町 金沢大学工学部情報システム 工学科

に設計する.この際,下位の仕様は上位の仕様 を満たす(整合性を保証する)必要がある.

以上の点を踏まえ、本論文では外部動作と内部動 作の区別がある、非決定性確率時間オートマトンで 各サプシステムの仕様を記述する.また、確率的リ アルタイムシステム全体は、全サプシステムの並列 合成により構成可能とする.そして、仕様の階層間 の整合性を保つ検証法として、確率時間弱模倣検証 を提案し、その決定可能性を示す.

確率時間弱模倣検証とは、外部観測・時間制約・ 確率条件の三つの観点から、下位の仕様が上位の仕 様を満たしているかを判定する検証法である.具体 的には、下位の仕様があるタイミング(確率),あ る外部イベントにより動作するとき、上位の仕様は 同じタイミング(確率),同じ外部イベントにより 動作可能である.なお、本論文では非決定性動作を 決定性動作にすることなどで動作を狭めることや、 モデルの動作を具体化して、内部動作の追加や削除 が発生するようなものを詳細化の作業とする.

1.2 関連研究

本研究と関連する,形式的手法により確率的シス テムを記述し,その正当性を検証する方法について は,以下のような重要な既存研究が存在する.

- 1999年、M.Kwiatkowska らにより、確率時間 オートマトンが提案され、そのモデルの Model-Checking アルゴリズムが提案された [6].
- 3. 2003年, C.Baier らは, 有限状態のマルコフ連 鎖上で, 確率弱模倣関係が多項式時間で決定可 能であることを示した [7]. しかし, (非決定性 を含む) 確率オートマトン上での弱模倣関係の 計算については述べられていない.
- 4. 2003年, R.Lanotte らは"確率分布の非決定性" や"状態(本論文ではロケーションと呼ぶ)上 での時間制約"を持たない,確率時間オートマ トン上で弱双模倣関係を定義し、その関係を計 算するアルゴリズムを提案した[3].ただし、双 模倣関係は段階的詳細化には適用できず、上記 の理由からモデルの表現力が低い.
- 5. 2003年, S.Yamane が確率リージョングラフ上 での,確率時間オートマトンの確率時間強模倣 関係の決定可能性を示した [8]。

2005年,H.Kodera が確率時間オートマトン上の確率時間強模倣関係の定義とその計算アルゴリズムを示した [10].

1.3 研究の目的

本論文では、M.Kwiatkowska らの確率時間オー トマトンに変更を加え、確率時間弱模倣関係の定義 を与える.そして、その確率リージョングラフ上で の決定可能性とその例を示す.

1.4 構成

以降の本論文の構成は以下の通りである.まず2 節で確率時間オートマトンと確率時間弱模倣関係を 定義し,その決定可能性を与える.次に,3節で確 率時間弱模倣関係を例を用い説明する.最後に4節 で結論と今後の課題を述べる.

2 確率時間オートマトンと確率時 間弱模倣関係の定義

本節では、確率時間オートマトンと確率時間弱模 做関係の定義を行い、その決定可能性を示す.

2.1 確率時間オートマトンの Syntax と Semantics の定義

オートマトンは形式的な構造を示す構文 (Syntax) と, その構造上での動作を示す意味 (Semantics) から成る. 確率時間オートマトン(Probabilistic Timed Automaton; PTA)[6,10] は,時間オートマト ン (TA)[1] に離散確率分布を加え,拡張したモデル であり, TA は, 有限オートマトンに時間を示すク ロック変数による制約を付加したモデルである.

PTA 上のロケーションや辺には時間制約が与え られる.ここで、時間制約を満たすクロック値の集 合は、以下に示されるゾーンと呼ばれる凸集合で定 式的に示される.凸集合とは、その集合上の任意の 二つの元を結ぶ線分上のどの点もまた、その集合の 元であるような空間上の部分集合である.

Definition 1(Zone \mathcal{O} Syntax)

Xを非負の実数変数の有限集合, |X|を変数の総数 とする時,以下の集合を Zone とする。

 $\mathbf{Z}_{X} = \begin{cases} \bigwedge x_{i} - x_{j} \prec c_{ij} \\ 0 \leq i \neq j \leq |X| \\ \neg \supset O \text{ Zone} (\mathbf{Z}_{X} \text{ の要素}) \text{ が} \neg \bigcirc \text{ ophillallity} \\ \end{cases} \begin{cases} x_{0} = 0, x_{i}, x_{j} \in X, \\ (i, j \in \{1, \dots, |X|\}) \\ \forall \in \{<, \le\}, \\ c_{ij} \in \mathbb{Z} \cup \{\infty\} \end{cases} \end{cases}$

次に, Zone の意味する内容 (Semantics) を以下 の定義により与える.

Definition 2(Zone \mathcal{O} Semantics)

 $\llbracket \cdot \rrbracket : \mathbb{Z}_X \to 2^{\mathbb{R}_{\geq 0}^{|\mathcal{X}|}}$ & Zone \mathcal{O} Semantics, $1 \leq i \neq i$ $j \leq |X|$ として次式で定義する.

$$\llbracket x_i - x_j \prec c_{ij}
rbracket = igl\{ (a_1, a_2, \dots, a_{|X|}) \in \mathbb{R}_{\geq 0}^{|X|}
rbracket$$

 $a_i - a_j \prec c_{ij}, 1 \leq k \leq |X|$ に対して $a_k \in \mathbb{R}_{>0}$ } また、辺に与えられる離散確率分布は以下のように 定義される.

Definition 3(離散確率分布)

Uを空でない集合として、U上の離散確率分布の集 合を次式で定義する.

$$Dist(U) = \left\{ \mu \middle| \mu : U \to [0, 1] \text{ s.t.} \sum_{s \in U} \mu(s) = 1 \right\}$$

以上の定義を元に,PTA の Syntax を与える.

Definition 4(PTA \mathcal{O} Syntax)

PTA A は、以下の7つの組 $(S, \overline{s}, \Sigma, X, inv, prob,$ $\langle g_s \rangle_{s \in S} \rangle$ で定義される.

- 1. ロケーションの有限集合 S.
- 2. 初期ロケーション $s \in S$.
- 3. アクションラベルの有限集合 $\Sigma = EXT \cup \{\tau\}$. (ここで, EXT は外部イベントの有限集合. τ は内部イベントである).
- 4. クロック変数と呼ばれる非負実数値を取る変数 の有限集合 X.
- 5. 各ロケーションに時間制約(不変条件)を与え る関数 inv: $S \rightarrow Z_X$.
- 6. 各ロケーションに対し、そのロケーションから 外向きに出る辺の集合を与える関数 prob: S → 2^{£×2^x×Dist(S)} (ここで,辺はアクションラベ ル、リセットされるクロックの集合、離散確率 分布の3つ組となる).
- 7. ロケーション s から外向きに出ている各辺 e ∈ prob(s) の集合に対し、時間制約(遷移可能条 件)の集合を与える関数 $g_s: prob(s) \rightarrow \mathbb{Z}_X$ の 有限集合(関数族) $\langle g_s \rangle_{s \in S}$.

次に、ある時刻、あるイベント列実行後の動作範囲 を規定する状態を定義する. PTA 上の状態はロケー ションと各クロック変数の値の組で構成される.

Definition 5(PTA の状態)

PTA \mathcal{A} の状態を集合 $states(\mathcal{A}) = \bigcup_{s \in S_{\mathcal{A}}} \{ \langle s, \mathbf{a} \rangle \}$ a ∈ $[inv_{\mathcal{A}}(s)]$ ⊆ $S_{\mathcal{A}} \times \mathbb{R}_{\geq 0}^{|\mathcal{X}|}$ の元とする.

Definition 6(PTA の初期状態)

任意の PTA A に対し、 $\overline{q} = \langle \overline{s}, (0, ..., 0) \rangle \in$ states(A)となる状態(初期ロケーションと全クロッ ク値0の組)が存在するとし、これを初期状態と 呼ぶ.

さらに、PTA の動作を定義するため、状態遷移 を以下のように定義する.

Definition 7(PTA \mathcal{O} Semantics)

PTA の遷移には時間遷移と離散遷移の二通りがあ る.

1. 時間遷移 (Timed Transition)

状態 (s, \mathbf{a}) において、ある $\delta \in \mathbb{R}_{>0}$ に対し、条件 $\mathbf{a} \in \llbracket inv_{\mathcal{A}}(s)
rbracket \wedge \mathbf{a} + (\delta, \dots, \delta) \in \llbracket inv_{\mathcal{A}}(s)
rbracket$ が真であ る時,状態 (s, a) から時間経過量δの時間遷移が可

 $\langle s, \mathbf{a} \rangle \xrightarrow{\delta} \langle s, \mathbf{a} + (\delta, \dots, \delta) \rangle$

と書く.

- 2. 離散遷移 (Discrete Transition)
 - (遷移可能条件) $(\sigma, \lambda, \mu) \in prob(s)$ とし $(\sigma \in \sigma)$ $\Sigma, \lambda \subset X$),状態 $q = \langle s, \mathbf{a} \rangle$ にて, $\mathbf{a} \in [g_s((\sigma, \mathbf{a}))]$ λ, μ))]を満たす辺 $e = (\sigma, \lambda, \mu)$ が選択される.
 - (状態上の確率分布) s' と a[λ := 0](各クロッ ク変数の値 a について λ ⊂ X で指定される クロック変数の値を全てリセットしたもの)に 対し.

 $p_a^e(\langle s', \mathbf{a}[\lambda := 0] \rangle) = \mu(s')$

として、 S_A から引数をとる μ を元に、 States(A)から引数をとる状態上の離散確率分 $factor p_q^e \in Dist(S_A \times \mathbb{R}_{>0}^{|X|}) を構成.$

 確率的メカニズムに従い、p^e_o(⟨s', a[λ := 0]⟩) > 0を満たす遷移先の状態が選択される.

ここで、遷移可能条件を満たしても、遷移先の不変 条件が満たされていない時、モデル化が間違ってい るとみなす、上記の遷移は次の条件を満たす時に行 われる.

 $\mathbf{a} \in [g_s((\sigma, \lambda, \mu))] \land \exists \langle s', \mathbf{a}[\lambda := 0] \rangle \in states(\mathcal{A})$ $s.t.\{\mathbf{a}[\lambda := 0] \in \llbracket inv(s') \rrbracket \land p_e^q(\langle s', \mathbf{a}[\lambda := 0] \rangle) > 0\}$ このとき、条件を満たす離散遷移を以下のように 書く. $\langle s, \mathbf{a} \rangle \xrightarrow{\sigma} \langle s', \mathbf{a}[\lambda := \mathbf{0}] \rangle$

また、ある確率分布のに遷移したとし、到達しうる 全状態を考慮する時、 $\langle s, \mathbf{a} \rangle \xrightarrow{\sigma} p と 書く.$

2.2 確率時間弱模倣関係

まず弱遷移 [4] について説明を行う.弱遷移は内部 の計算が環境や他のシステムに影響しないことから、

能と言い。

遷移列を可観測の遷移にのみ注目し、まとめたもの である. 一般に ($\xrightarrow{\tau}$)* を \implies で、($\xrightarrow{\tau}$)* \xrightarrow{a} ($\xrightarrow{\tau}$)* を \xrightarrow{a} で表記する。ここで \implies は内部遷移さえ実 行しないことがある. また、ある弱遷移を経て、全 体としてある確率分布 p が得られた時、弱遷移によ り分布 p に到達したとし、(s, a) \xrightarrow{a} p と書く.

上記を前提とし、確率時間弱模倣関係の定義を 行う.それは時間弱模倣関係 [9] と確率弱模倣関係 [4] の組み合わせとして与えられる.

Definition 8(確率時間弱模倣関係)

PTA $A = (S_A, \bar{s}_A, \Sigma_A, X_A, inv_A, prob_A, \langle g_a^A \rangle_{s \in S_A}),$ $B = (S_B, \bar{s}_B, \Sigma_B, X_B, inv_B, prob_B, \langle g_a^B \rangle_{s \in S_B})$ の 2つの状態集合上で次の条件を満たす二項関係 $R \subset states(A) \times states(B)$ を確率時間弱模倣関 係と言う. また, 確率時間弱模倣関係 R の中で 最大の集合を $R_{[A \times B]}$ で表す. ここで, $\lambda \subset X$ を時間遷移実行前の弱遷移によりリセットさ れるクロック変数の集合, $\lambda' \subset X$ を時間遷 移実行後の弱遷移によりリセットされるクロッ ク変数の集合, $q_1 = \langle s_1, \mathbf{a} + (\delta, \dots, \delta) \rangle, q_2 = \langle s_3, (\mathbf{b}[\lambda := 0] + (\delta, \dots, \delta))[\lambda' := 0] \rangle とする.$ 全て $O(\langle s_1, \mathbf{a} \rangle, \langle s_2, \mathbf{b} \rangle) \in R$ に対し,

$$\langle s_1, \mathbf{a} \rangle \xrightarrow{\sigma} p_1$$
ならば、 $\exists \langle s_2, \mathbf{b} \rangle \xrightarrow{\sigma} p_2 \ s.t.(p_1 \sqsubseteq_R p_2)$

ここで条件 1. と 2. の連言が模倣な状態である条件 である.また、 $p_1 \in Dist(S \times \mathbb{R}^{|X|}_{\geq 0}), p_2 \in Dist(S \times \mathbb{R}^{|X|}_{> 0})$ に対し、

 $\begin{array}{l} p_1 \sqsubseteq_R p_2 \Longleftrightarrow \exists w : states(\mathcal{A}) \times states(\mathcal{B}) \rightarrow [0,1] \ s.t. \\ \left\{ \begin{array}{l} 1 \end{pmatrix} \forall q_1 \in states(\mathcal{A}), \sum_{q_2 \in states(\mathcal{B})} w(q_1,q_2) = p_1(q_1), \\ 2 \end{pmatrix} \forall q_2 \in states(\mathcal{B}), \sum_{q_1 \in states(\mathcal{A})} w(q_1,q_2) = p_2(q_2), \\ 3 \end{pmatrix} \ \pounds \subset \mathcal{O} \ (q_1,q_2) \in states(\mathcal{A}) \times states(\mathcal{B}) \ \bowtie \forall \cup, \\ w(q_1,q_2) > 0 \ \And \in \ \varUpsilon \ (q_1,q_2) \in R \end{array} \right.$

この関数 wを重み関数と言う.

次に,上記の各条件の成立例を図を用いて説明 する.

図1は時間模倣条件の成立例である.このように, 仕様側の内部遷移後に,確率1で実装側の時間遷移 を模倣できる時,時間模倣条件は成立する.

次に、図2により確率模倣条件の成立例を説明する. 図2は離散遷移 a に関する確率模倣条件を示す.



 $(q'_1, q_1), (q'_1, q_2), (q'_2, q_2) \in R \ge p_1, p_2$ の確率分布に 対し、図のような重み関数が存在する. 故に、確率 模倣条件が成立していると言える.

PTA間の確率時間弱模倣関係を上記の確率時間 弱模倣関係を用いて、次のように定義できる。

Definition 9(PTA 間の確率時間弱模倣関係) 初期状態対 (\bar{q}_A, \bar{q}_B) が $R_{[A \times B]}$ に含まれているとき, $A \preceq_{ptws} B$ と書き, PTA A は PTA B に確率時間 弱模倣されると言う.

2つの PTA の確率時間弱模倣関係検証は,以下 のように定義される.

Definition 10(確率時間弱模倣検証)

入力:二つの PTA A, B.

出力: $A \prec_{ptws} B$ ならば yes / でなければ no.

2.3 確率時間弱模倣検証問題の決定可能 性

前述の定義の状態と状態間の辺を構成しようとす ると、時間稠密性からそれらが無限に存在するため、 確率時間弱模倣関係が決定できない。例えば、図3 における時間遷移は0.5 と0.51の間ですら0.505 や 0.501 など無限に存在する。そこで、クロックリー ジョン[1]により、状態や辺を有限の範囲で考える。



図 3: PTA と対応する状態と遷移のグラフ例



図 4: PTA と対応する確率リージョングラフの例

図3の状態や遷移を時間についてクロックリージョ ンでまとめると、六つの頂点(ロケーションとクロッ クリージョンの組)と五つの辺のみで表せる(図4). ここで、 **** 遷移とは、現時の頂点と異なる、時間 的に連続な頂点に到達する時の辺を指す.そして、 このようなグラフを確率リージョングラフと呼ぶ.

Definition 11(頂点)

状態 (s₁, a) について,同一ロケーションを持ち,同 一なクロックリージョンに属するクロック値を持つ 状態をまとめたものを頂点 (s₁, [a]) と定義する.

Definition 12(時間とリセットの successor)

あるリージョン ρ に時間的に連続であり、時間経過 で到達できるリージョン $\rho' & \rho$ の時間 successor と言い、 $\rho' = succ(\rho)$ とする.また、あるリージョ ン ρ について、 $\lambda \subseteq X$ に属するクロック変数がリ セットされた時の、リセット後のクロックリージョ ンをリセット successor と言い、 $\rho[\lambda := 0]$ とする.

Definition 13(確率リージョングラフ)

リージョンの集合 V は、PTA A の条件式 (\mathbb{Z}_X) に 表れる最大の整数 C_A とクロック変数の集合 X_A を与えることで決まる.ここで PTA を A、頂点 の集合を $V \subseteq S_A \times V_{(X_A \times C_A)}$,辺の集合を $E \subseteq$ $V \times (\Sigma_A \cup \{succ\}) \times Dist(V)$ として、グラフ (V, X) を A に対する確率リージョングラフと言い、 \mathcal{R}_A と 書く. ここで、 $p \in Dist(V)$ について以下のように 定義する.

1.a $\in \rho(\in \mathcal{V}_{(X_A \times C_A)})$ について a のいずれか のクロック値 $x_1 \in X_A$ について $x_1 \leq C_A$ で あり、かつ $succ(\rho) \subseteq [inv_A(s)]$ である時、辺 $(\langle s, \rho \rangle, succ, \overline{p}_{succ}^{(s, \rho)}) \in E$ により到達可能な確率分 布 $\overline{p}_{succ}^{(s, \rho)} \in Dist(V)$ について、

$$\overline{p}_{succ}^{\langle s,
ho
angle}(\langle s',
ho'
angle) = \left\{ egin{array}{cc} 1 & (if \ s' = s \wedge
ho' = succ(
ho)) \ 0 & (otherwise) \end{array}
ight.$$

Definition 14(確率リージョングラフ上の**遷移**) 確率リージョングラフ $\mathcal{R}(\mathcal{A}) = (V, E)$ 上において, 次の2種類の遷移を定義する.

1. 抽象化時間遷移

 $(\langle s, \rho \rangle, succ, \overline{p}) \in E$ かつ $\rho' = succ(\rho)$ かつ $\overline{p}(\langle s, \rho' \rangle) = 1$ の場合(かつその場合に限り), $\langle s, \rho \rangle \xrightarrow{succ} \langle s, \rho' \rangle$ と書き、これを抽象化時間遷移と 呼ぶ。

2. 抽象化離散遷移

 $\sigma \neq succ とし, (\langle s, \rho \rangle, \sigma, \vec{p}') \in E の場合 (かつ$ $その場合に限り), <math>\langle s, \rho \rangle \xrightarrow{\sigma} \vec{p}' と 書き, これを抽$ 象化離散遷移と呼ぶ.

Definition 15(確率リージョングラフ上の確率弱模 做関係)

 $succ \\ s n$ 回実行する遷移を $(succ)^n$ とする。また, 弱遷移について $(succ)^n = (\rightarrow)^* (succ)^n (\rightarrow)^*$ と定 義する. PTA A, B が与えられた時,その確率リー ジョングラフ $\mathcal{R}(A) = (V_A, E_A), \mathcal{R}(B) = (V_B, E_B)$ の二つの頂点集合上で次の条件を満たす二項関係 $\overline{R} \subseteq V_A \times V_B$ を確率弱模倣関係と言う.全ての $(\langle s_1, \rho_1 \rangle, \langle s_2, \rho_2 \rangle) \in \overline{R}$ に対し,

1. 時間模倣条件: $\forall n \ge 1, \langle s_1, \rho_1 \rangle (\xrightarrow{succ})^n v_1 \alpha \delta \vec{x},$ $\exists \langle s_2, \rho_2 \rangle \xrightarrow{(succ)^n} \bar{p} \land (\forall v_2(\bar{p}(v_2) > 0), (v_1, v_2) \in R)$ 2. 確率模倣条件: 全ての $e_2 = (\langle s_1, \rho_1 \rangle, \sigma, \bar{p}_1) \in E_A$ に対し, $\langle s_1, \rho_1 \rangle \xrightarrow{\sigma} \bar{p}_1 \alpha \delta \vec{x}, \exists \langle s_2, \rho_2 \rangle \xrightarrow{\sigma} \bar{p}_2 s.t.(\bar{p}_1 \sqsubseteq_R \bar{p}_2)$

条件1.と2.の連言が模倣な状態である条件である. ここで、以下の定理が成り立つ. **Theorem 1**(確率時間弱模倣関係の決定可能性) 2つの PTA A, B が与えられた時, 確率時間弱模倣 関係が存在する, iff, 2つの PTA A, B の確率リー ジョングラフ間に確率弱模倣関係が存在する.

(証明の方針) Zone はクロック同値類より,細か く取ることはできない [10] (Zone の最小単位がク ロック同値類である).

(PTA の確率時間弱模倣→確率リージョングラフの 確率弱模倣)実装の $\langle s_1, \mathbf{a} \rangle \xrightarrow{\delta} \langle s_1, \mathbf{a} + (\delta, ..., \delta) \rangle$ が仕様側の $\langle s_2, \mathbf{b} \rangle \xrightarrow{\delta} p$ により模倣される時,確 率リージョングラフの実装の $\langle s_1, \mathbf{a} \rangle$ を含む頂点か らの ($\overset{succ}{\circ}$)ⁿ 遷移に対し,仕様側の $\langle s_2, \mathbf{b} \rangle$ を含む頂 点から ($\overset{succ}{\circ}$)ⁿ による弱遷移が存在する.その理由と して,同じ頂点に属する状態は,遷移可能条件や不 変条件に同様な真偽値を返すことが言える.故に, 状態上の確率時間弱模倣関係から, $\langle s_2, \mathbf{b} \rangle$ を含む頂 点は仕様側の τ による離散遷移について同様に実行 できる.そして succ 遷移の部分は強模倣関係時と 同様に実行が保証される [8,10].以上から時間模倣 条件は保存される.

また,実装の $\langle s_1, \mathbf{a} \rangle \xrightarrow{\sigma} p_1$ が仕様側の $\langle s_2, \mathbf{b} \rangle \xrightarrow{\sigma} p_2$ に模倣される時,確率リージョング ラフの実装の $\langle s_1, \mathbf{a} \rangle$ を含む頂点からの遷移 $\xrightarrow{\sigma}$ に 対し,仕様側の $\langle s_2, \mathbf{b} \rangle$ を含む頂点から $\xrightarrow{\sigma}$ による 弱遷移が存在する.これは離散遷移について上述の 事実があるからである.

(確率リージョングラフの確率時間弱模倣→ PTA の確率弱模倣)確率リージョングラフの実装の $\langle s_1, [\mathbf{a}] \rangle (\stackrel{succ)}{\longrightarrow} n \langle s_1, [\mathbf{c}] \rangle が仕様側の \langle s_2, [\mathbf{b}] \rangle \stackrel{(succ)}{\longrightarrow} \bar{p}$ により模倣される時,実装の $\langle s_1, [\mathbf{a}] \rangle$ に含まれる状 態の遷移 $\stackrel{\delta}{\longrightarrow}$ に対し,仕様側の $\langle s_2, [\mathbf{b}] \rangle$ に含まれる状 能から $\stackrel{\delta}{\longrightarrow}$ による弱遷移が存在する.その理由と して,頂点上の遷移可能条件や不変条件に対する真 偽から,それに含まれる状態上でも離散遷移の実行 が同様に保証される.故に,頂点上の模倣関係から, $\langle s_2, \mathbf{b} \rangle$ に含まれる状態は,仕様側の τ による離散遷 移について同様に実行できる.そして $\stackrel{\delta}{\longrightarrow}$ 遷移の部 分は強模倣関係時と同様に実行が保証される [8,10]. 以上から時間模倣条件は保存される.

また,実装の $\langle s_1, [\mathbf{a}] \rangle \xrightarrow{\sigma} \overline{p_1}$ が仕様側の $\langle s_2, [\mathbf{b}] \rangle$ $\xrightarrow{\sigma} \overline{p_2}$ に模倣される時,実装の頂点 $\langle s_1, [\mathbf{a}] \rangle$ に含 まれる状態からの遷移 $\xrightarrow{\sigma}$ に対し,仕様側の頂点 $\langle s_2, [\mathbf{b}] \rangle$ に含まれる状態から $\xrightarrow{\sigma}$ による弱遷移が存 在する.これは離散遷移について上述の事実がある からである.

ここで,確率リージョングラフ上では,時間制約 が全て頂点と辺の有無により表現されているため, PTA 間の確率時間弱模倣関係の計算は,単なるグ ラフ間の確率弱模倣関係の計算となる.

3 確率時間弱模倣関係の例

この節では、実際に確率時間弱模倣関係にある確 率時間オートマトンのモデル例を示し、保存されて いるいくつかの動作についての説明を行う.また、 構成された確率リージョングラフ間で時間模倣条件・ 確率模倣条件が満たされていることを確認する.

3.1 確率時間弱模倣関係の PTA 間での 検討

まず,図5に確率時間弱模倣関係にある二つの PTAの例を示す.



図 5: 確率時間弱模倣関係にある PTA の例

実装側では外部イベント a が確率 1,時間単位 1 未満で実行される記述がある.これに対し,仕様側 では時間遷移を行うことなく内部イベント τ を実行 し(このとき s_0 に戻った場合,再び τ の実行が繰り 返されるなら結局 s_1 に到達する確率は 1 に収束), s_1 から確率 1,時間単位 1 未満で a を実行可能であ る.また,仕様側ではさらに時間単位 1 以上から 2 未満の間も a を実行できる.

次に、 $b \Leftrightarrow c$ の実行確率についても、仕様側の s_2 において、非決定な遷移 $\tau \ge c$ をそれぞれ確率 $\frac{1}{4}, \frac{3}{4}$ で実行するとし、 s_3 からbを実行する確率と合わせ て考えることができる。このとき $b \ge c$ の実行確率 はそれぞれ $\frac{1}{3} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{2}, \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} = \frac{1}{2} \ge c$ なる。これは 実装側でのイベントの実行確率と一致する。

このように動作を見ていくと、実装側でのイベントの確率やタイミングは仕様側で模倣することができる、すなわち仕様が実装を確率時間弱模倣していることがわかる.

3.2 確率時間弱模倣関係の確率リージョ ングラフ間での検討

さらに、図5のPTAの確率リージョングラフを 構成すると、次の2つの図がそれぞれ構成される. ここで、実装側の時間遷移 (succ 遷移)、離散遷移



図 6: 仕様側の確率リージョングラフ



図 7: 実装側の確率リージョングラフ

は仕様側の破線部内の遷移により模倣されているこ とが分かる.このように,確率リージョングラフ上 では,PTA上の不変条件や遷移可能条件から,あ る頂点から起こりうる全遷移を構成する.また,時 間模倣条件・確率模倣条件に関して共に満たされて いることが,(条件式を見ることなく)遷移のみによ り確認でき,起こりうるクロック値のパターンも頂 点により網羅している.単純にPTAを見るだけで, このようなクロック値のパターンの網羅を行うのは (クロック変数が複数の場合などで)困難である.

4 結論・今後の課題

本研究の成果として,確率時間強模倣関係より検 証において実用的な,確率時間弱模倣関係を定義す ることができた.また,その関係の確率リージョン グラフ上での決定可能性を示せた.

一方で、今後の課題として、確率時間弱模倣関係

の計算アルゴリズムを提案し、プログラムで実装す ることにより、検証器を開発することが挙げられる. また、開発した検証器により、詳細化における検証 が正確に行われるかを、いくつかの例を対象として 実験する必要が有る.

参考文献

- R.Alur; Timed Automata; LNCS 1633, pp. 8-22, Springer-Verlag, 1999.
- [2] Mariëlle Stoelinga; An Introduction to Probabilistic Automata; Bulletin of the EATCS 78: pp.176-198,2002.
- [3] Ruggero Lanotte, Andrea Maggiolo-Schettini, Angelo Troina; Weak Bisimulation Probabilistic Timed Automata; SEFM'03, IEEE, pp. 34-43, 2003.
- [4] Roberto Segala, Nancy A.Lynch: Probabilistic Simulations for Probabilistic Processes; Nordic Journal of Computing2(2): pp.250-273,1995.
- [5] Christel Baier, Battina Engelen, Mila Majster-Cederbaum; Deciding Bisimilarity and Similarity for Probabilistic Processes; Journal of Computer and System Sciences, v.60 n.1, pp.187-231, Feb. 2000.
- [6] M.Kwiatkowska, G.Norman, R.Segala, and J.Sproston; Automatic Verification of Real Time Systems with Discrete Probability Distributions; LNCS 1601, pp. 79-95, May 1999.
- [7] Christel Baier, Holger Hemanns and Joost-Pieter Katoen; Probabilistic weak simulation is decidable in polynomial time; Information Processing Letters Volume 89,Issue 3, pp. 123

 130,2004.
- [8] S. Yamane; Probabilistic Timed Simulation Verification and its application to Stepwise Refinement of Real-Time Systems;LNCS 2896, pp.276-290, Springer-Verlag, 2003.
- [9] 山根智, 中野善光; 時間弱模倣検証に基づくリアルタイムソフトウェアの詳細化設計手法, 電子情報学会論文誌 VOL.J88-D1 No.10,October 2005.
- [10] 小寺広志、山根 智; "確率時間オートマトンの 確率時間強模倣検証アルゴリズム",数理解析 研究所講究録 1426,pp.133-138,京都大学数理解 析研究所,2005.